

- [6] Я л а м о в Ю.И., П о д д о с к и н А.Б., Ю ш к а н о в А.А.
— Докл. АН СССР, 1980, т. 254, № 2, с. 343–346.
- [7] П о д д о с к и н А.Б., Ю ш к а н о в А.А., Я л а м о в Ю.И.
— ЖТФ, 1982, т. 52, № 11, с. 2253–2256.
- [8] И в ч е н к о И.Н., Я л а м о в Ю.И. — Изв. АН СССР,
МЖГ, 1968, № 6, с. 139–143.
- [9] G r o s s E.P., Z i e r i n g S. — Phys. Fluids, 1959, v. 2, N 6, p. 701–712.
- [10] S o n e Y., A o k i K. — N.Y., AIAA, 1981,
p. 489–503.
- [11] S o g a T. — Phys. Fluids, 1986, v. 29, N 4,
p. 976–985.
- [12] I a c o b s e n S.M., B r o c k I.R. — I. Colloid
Sci., 1965, v. 20, N 6, p. 544–554.

Арзамасский государственный
педагогический институт
им. А.П. Гайдара

Поступило в Редакцию
19 ноября 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 6

26 марта 1988 г.

ПРОХОЖДЕНИЕ ЧАСТИЦ ЧЕРЕЗ МЕНЯЮЩИЙСЯ
ВО ВРЕМЕНИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БАРЬЕР

В.С. К у з н е ц о в

При изучении туннельного эффекта обычно рассматривается прохождение частиц через статический потенциальный барьер [1–3]. Однако при движении частицы в области барьера возможно как возбуждение различных колебаний (электромагнитных [4], плазменных [5], колебаний кристаллической решетки [6, 7], хемосорбированных молекул [8] и др.), так и воздействие этих колебаний на частицу, проявляющееся в возникновении изломов или разрывов на кривых зависимости силы тока и ее производных от прикладываемой разности потенциалов в гетероструктурах при очень низких температурах [9, 10]. Теоретически в разных приближениях задача исследовалась рядом авторов [11–14]. Было обнаружено большое влияние осцилляций барьера на прохождение частиц.

В данной работе на основании строгого квантовомеханического расчета рассматривается установившийся процесс прохождения и отражения частиц с массой m через прямоугольный потенциальный барьер $U(x, t)$ высота которого меняется со временем t по гармоническому закону:

$$U(x, t) = \begin{cases} \hbar(V_0 + V_1 \cos(\omega t)) & \text{при } |x| \leq a/2, \\ 0 & \text{при } |x| > a/2, \end{cases}$$

где $\hbar V_0$, a - высота и ширина барьера, $\hbar V_r$, ω - амплитуда и частота модуляции, \hbar - постоянная Планка.

В области $x < -a/2$ решение уравнения Шредингера имеет вид:

$$\Psi(x, t) = \sum_n' \left\{ \delta_{n,0} e^{i\omega x} + A(\omega_0 + \omega n) e^{-i\omega x} \right\} \exp \left\{ -i(\omega_0 + \omega n)t \right\}, \quad (1)$$

где $\omega(n) = \sqrt{2m(\omega_0 + \omega n)/\hbar}$. Первый член в правой части описывает падающую на барьер волну с частотой ω_0 , второй член при $\omega_0 + \omega n > 0$ - набор отраженных волн.

В области $x > a/2$ имеем суперпозицию уходящих от барьера волн:

$$\Psi(x, t) = \sum_n C(\omega_0 + \omega n) \exp \left\{ -i[(\omega_0 + \omega n)t - \omega(n)x] \right\}. \quad (2)$$

Из условия непрерывности Ψ и Ψ' в точках $x = -a/2$ и $x = a/2$ получаем систему линейных неоднородных уравнений с комплексными коэффициентами для определения $C(\omega_0 + \omega n)$:

$$\sum_k F_{n,k}^{(+)} C(\omega_0 + \omega k) = \delta_{n,0}. \quad (3)$$

Коэффициенты $A(\omega_0 + \omega n)$ можно выразить через $C(\omega_0 + \omega n)$:

$$A(\omega_0 + \omega n) = \sum_k F_{n,k}^{(-)} C(\omega_0 + \omega k), \quad (4)$$

где

$$F_{n,k}^{(\pm)} = \frac{1}{2} \exp \left\{ i \alpha \sqrt{2m(\omega_0 + \omega k)/\hbar} \right\} \sum_l J_{l+n}(V_r/\omega) J_{l+k}(V_r/\omega) \times \\ \times \left\{ \left[1 \pm \sqrt{\frac{\omega_0 + \omega k}{\omega_0 + \omega n}} \right] \cos \left(\alpha \sqrt{2m(\omega_0 - V_0 - \omega l)/\hbar} \right) - i \left[\sqrt{\frac{\omega_0 + \omega k}{\omega_0 + V_0 - \omega l}} \pm \right. \right. \\ \left. \left. \pm \sqrt{\frac{\omega_0 - V_0 - \omega l}{\omega_0 + \omega n}} \right] \sin \left(\alpha \sqrt{2m(\omega_0 - V_0 - \omega l)/\hbar} \right) \right\}, \quad (5)$$

$J_n(V_r/\omega)$ - функция Бесселя.

Из (3) и (4) следует, что осцилляция высоты барьера приводит к возникновению нескольких эквидистантных по энергиям каналов прохождения и отражения частиц, энергии частиц при отражении и прохождении могут меняться.

Из (5) и из свойств функций Бесселя $J_n(V_r/\omega)$ вытекает, что число слагаемых, дающих существенный вклад в (5), и число $C(\omega_0 + \omega n)$, дающих вклад в (2), зависит от ω , ω_0 , V_0 , a , но в основном определяется величиной модуляции барьера V_r/ω , при $V_r/\omega = 0$ получаем отличное от нуля единственное слагаемое в (5) и $C(\omega_0)$. Для любого набора ω , ω_0 , V_r/ω , V_0 , a существует свое значение ρ модуля разности $n-k$, начиная с которого значение $F_{n,k}^{(\pm)}$ с увеличением $|n-k|$ монотонно убывает по абсолют-

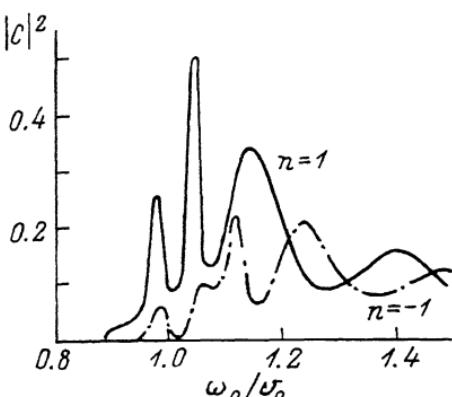
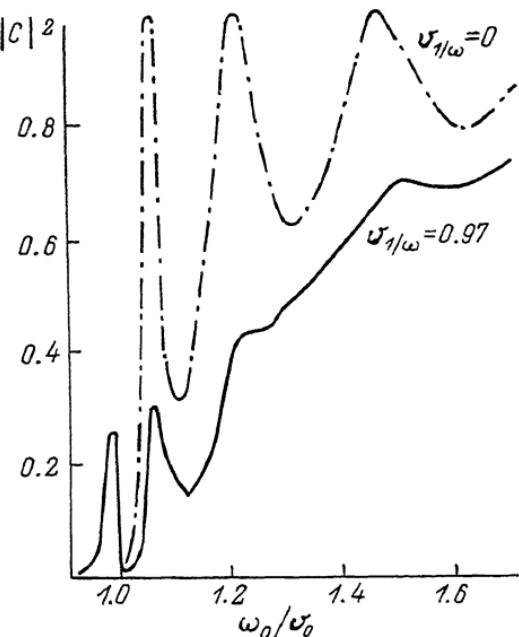


Рис. 1. Зависимость $|C(\omega_0)|^2$ для основного канала от энергии падающих частиц при $V_1/\omega = 0.97$ и $V_1/\omega = 0$.

Рис. 2. Зависимость $|C(\omega_0 + \omega n)|^2$ от ω_0/V_0 для каналов с $n=1$ и $n=-1$.

ной величине. Поэтому решение уравнения (3) можно свести к отысканию точного решения системы $2\rho+1$ уравнений, а затем воспользоваться теорией возмущений.

Анализ численных расчетов показывает, что временная осцилляция высоты барьера приводит к стимуляции прохождения частиц через основной канал (без изменения энергии) при $\omega_0 < V_0$ и угнетению при энергиях выше барьера $\omega_0 > V_0$. На рис. 1 приведена зависимость $|C(\omega_0)|^2$ для основного канала от ω_0/V_0 для $\hbar V_0 = 0.4$ эВ, $a = 168 \text{ \AA}$, $m = 0.065 m_0$, $\omega = 7 \cdot 10^{12}$ Гц при $V_1/\omega = 0.97$ и $V_1/\omega = 0$.

Прохождение частицы по каналу с $n \neq 0$ (с изменением энергии) зависит от знака и величины n , а также от V_0 , V_1/ω , ω , ω_0 , a . Прозрачность такого канала может превосходить прозрачность основного канала. Величина $|C(\omega_0 + \omega n)|$ проходит через максимум при резонансном туннелировании, когда энергия частицы в канале совпадает с величиной $\hbar V_0 + \hbar^2 n^2 / 8ma^2$, $n = 1, 2, \dots$. На рис. 2 приведена зависимость $|C(\omega_0 + \omega n)|^2$ от энергии частиц с $n=1$ и $n=-1$ при $V_1/\omega = 0.97$.

Среди решений (3) и (4) имеются $C(\omega_0 + \omega n)$ и $A(\omega_0 + \omega n)$ с отрицательными энергиями частиц $\omega_0 + \omega n < 0$, описывающие локализацию частиц около барьера.

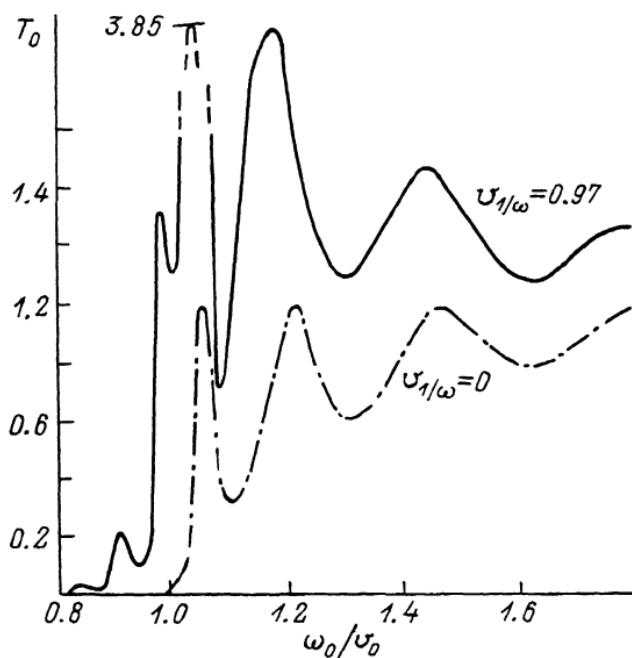


Рис. 3. Зависимость коэффициента прозрачности барьера T_0 от энергии падающих частиц при $V_r/\omega = 0.97$ и $V_r/\omega = 0$.

Из выражения (1) и (2) следует, что плотности тока отраженных и прошедших частиц содержат осциллирующие как в пространстве, так и во времени слагаемые. Причем от координаты x зависят амплитуды и фазы переменных составляющих токов. Не меняющиеся во времени вклады в величины токов не зависят от x . При прохождении и при отражении от осциллирующего барьера частицы могут ускоряться, поэтому плотности токов отраженных и прошедших частиц могут существенно превосходить плотность тока падающего на барьер частиц.

Вычисленные по этим токам коэффициенты прозрачности T и отражения R являются функциями t и x , могут превосходить единицу и $T+R \geq 1$. Не зависящие от времени части коэффициентов T и R имеют вид:

$$T_0(\omega_0, \omega) = \sum_n \sqrt{1 + \omega n / \omega_0} \theta(\omega_0 + \omega n) |C(\omega_0 + \omega n)|^2,$$

$$R_0(\omega_0, \omega) = \sum_n' \sqrt{1 + \omega n / \omega_0} \theta(\omega_0 + \omega n) |A(\omega_0 + \omega n)|^2,$$

где $\theta(y) = 1$ при $y \geq 0$, $\theta(y) = 0$ при $y < 0$.

Анализ численных расчетов показывает, что T_0 и R_0 , как функции от ω_0 , имеют несколько локальных экстремумов, причем в точках, где функция $T_0(\omega_0)$ достигает локального максимума, функция $R_0(\omega_0)$ имеет минимум. Каждая точка соответствует резонансному туннелированию по одному из каналов. На рис. 2 приведена зависимость T_0 от ω_0/ω_0 при $V_r/\omega = 0.97$ и $V_r/\omega = 0$.

Л и т е р а т у р а

- [1] Fowler R.H., Nordheim L. - Proc. Roy. Soc., 1928, v. A 119, p. 173.
- [2] Simmonds J.G. - J. Appl. Phys., 1963, v. 34, p. 1793.
- [3] Ненакаливаемые катоды / Под ред. Елинсона М.И., 1974, с. 165.
- [4] Lambé J., Mc Garthy S.L. - Phys. Rev. Lett., 1976, v. 37, p. 923.
- [5] Mc Ilroy P.W., Prepper M. - J. Phys. C: Solid State Phys., 1985, v. 18, L 87.
- [6] Hickmott T.W., et al. - Phys. Rev. Lett., 1984, v. 52, p. 2053.
- [7] Gruijters P.S.S., et al. - J. Phys. C: Solid State Phys., 1985, v. 18, L 605.
- [8] Grauthier S., et al., - Surf. Sci., 1985, v. 155, p. 31.
- [9] Binnig G., et al. - Appl. Phys. Lett., 1982, v. 40, p. 178.
- [10] Блюмин М.Г. и др. - Письма в ЖЭТФ, 1986, т. 44, № 5, с. 257.
- [11] Buttiker M., Landauer R. - Phys. Rev. Lett., 1982, v. 49, p. 1739.
- [12] Соколовский Д.Г., Сумецкий М.Ю. - ТМФ, 1985, т. 64, с. 233.
- [13] Stone A.D., et al. - Phys. Rev., 1985, v. B 31, p. 1707.
- [14] Roy D.K., Chosh A. - Indian J. Pure and Appl. Phys., 1986, v. 24, p. 339.

Ярославский государственный
университет

Поступило в Редакцию
15 июля 1987 г.

Письма в ЖТФ, том 14, вып. 6

26 марта 1988 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФРАКРАСНОЙ ЛЮМИНЦЕНСИИ КРИСТАЛЛОВ GaP МЕТОДОМ ОДМР

П.Г. Б а р а н о в, А.Р. О м е л ь ч у к,
Н.Г. Р о м а н о в

Оптически детектируемый магнитный резонанс (ОДМР) эффективно используется для исследования спин-зависимой рекомбинации в полупроводниках [1, 2]. В последние годы повышенный интерес проявляется к изучению рекомбинационных процессов, приводящих к люминесценции кристаллов фосфида галлия в инфракрасной области [3-6]. В настоящей работе сообщается о наблюдении новых спектров